

A 61 B

Ans.nr.: 1551/82

Indleveret: 05 apr 1982

Løbedag: 05 apr 1982

Alm. tilgængelig: 09 okt 1982

Prioritet: 08 apr 1981 NL 8101722

N.V. *PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN;
Eindhoven, NL.

Opfinder: Mathieu Johan De *Vogel; NL.

Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau
Konturmåleapparat

SAMMENDRAG

1551-82

Apparat til måling af genstandes konturer omfattende et spejlsystem med mindst tre spejle (13) til aflæsning af en kontur (11), der fortrinsvis er markeret ved hjælp af flere lyskilder (12). Konturdetekteringssystemet omfatter linser (14), der gør målingen vinkel-uafhængig, og et optisk kollektorsystem (15). Det optiske kollektorsystem danner et enkelt fuldtro billede af delbilleder fra de respektive spejle, og det samlede billede dannes f.eks. på et TV-kamera (17). Apparatet omfatter desuden en billedgengiver (21) og midler (23,24) til sammenligning af konturer.

1551-82

